北大の複合線源システムを用いた中性子・X線イメージング手法の開発

Development of neutron and X-ray imaging methods using a composite source system of Hokkaido

University *原 かおる¹, 浅子 穰¹, 上原 優¹, 加美山 隆¹, 佐藤 博隆¹, 篠原 武尚² ¹北海道大学, ²原子力機構

北大の複合線源システムと中性子・X線両用2次元検出器を組み合わせて用いることにより、同一ビーム ライン上で測定可能な中性子・X線イメージング手法の開発を行った。 キーワード:複合イメージング、中性子線源、X線線源、電子線形加速器

1. 緒言

中性子と X 線の物質透過能の違いを相補的利用したイメージング手法の開発のため、北大・電子線形加 速器施設に中性子・X 線複合線源システムを構築した [1,2]。複合線源システムは、電子ビーム軸上の生成 標的を遠隔操作で切り替ることによって熱中性子か keV X 線ビームどちらかを生成することが可能である。 さらに、中性子と X 線ビームの両方に対応出来る 2 次元検出器を検討し、冷却型 CCD イメージングカメ ラ[3]や256-ch⁶Liガラスシンチレーション検出器(⁶Liガラス検出器)[4]等を透過イメージ測定に導入した。

2. 測定と結果

2次元検出器にイメージングカメラを用いた場合の実験セットアップを図1(a)に示す。検出器の入力窓は 中性子用にLiF/ZnS、X線用にCaWO4シンチレータを交換し使用するが、試料と検出器の設置位置は変更 せずに測定した。中性子ビームを利用する際はビームライン上に5 cm 厚の鉛ブロックを挿入し、ビームに 混入するガンマ線を低減させた。Cd 文字インジケータやX線チャート等の試料に対する透過イメージ測定 例を図1(b)と(c)に示す。中性子(図1(b))とX線(図1(c))の透過イメージは同じピクセル位置で比較可能で、 それぞれから異なる形状情報が確認できる。一方、2次元検出器に⁶Liガラス検出器を用いた場合の測定も 行った。⁶Liガラス検出器の検出効率は中性子とX線では異なるので、光電子増倍管に印加する高電圧は、 中性子に対しては-760 V、X線に対しては-900 V と異なる値に設定にした。単純な平板形状のFe, Ti 試料を 用いて、飛行時間(TOF)スペクトルを取得した。ここで、⁶Liガラス検出器は電子ビーム軸から7m位置 に設置した。透過率を導出し、PHITSコードを用いた計算結果と比較すると4%程度で一致した[5]。その



他にアルカリ乾電池やニッケル水素充電池 の透過イメージ測定例についても報告する。

図 1:実験セットアップ概略(a)。中性子(b) と X 線(c)の透過イメージ。

参考文献

[1] 原かおる, 原子力学会 2015 年秋の大会 (静岡大, 静岡市); K.Y. Hara et al., EPJ Web Conf. 146, 03032 (2017).

[2] T. Kamiyama et al., Nuovo Cimento 38 C, 187 (2015).

[3] http://www.neutronoptics.com/cameras.html

[4] H. Sato et al., Nucl. Instrum. Methods A 623, 597 (2010).

[5] K.Y. Hara et al., 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medial Imaging Conference, 21-28 Oct 2017, Atlanta, USA.

^{*}Kaoru Y. Hara¹, Minoru Asako¹, Yu Uehara¹, Takashi Kamiyama¹, Hirotaka Sato¹ and Takenao Shinohara²

¹Hokkaido University, ²Japan Atomic Energy Agency

本研究は、文部科学省の科学技術試験研究委託事業、光・量子融合連携研究開発プログラムの助成を受けたものです。